(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



(43) Date de la publication internationale 28 octobre 2004 (28.10.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2004/093202 A1

- (51) Classification internationale des brevets⁷:
 H01L 31/18. 31/0236
- (21) Numéro de la demande internationale :
 PCI/FR2004/050151
- (22) Date de dépôt international: 9 avril 2004 (09.04.2004)
- (25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication:

français

- (30) Données relatives à la priorité : 03/04676 14 avril 2003 (14 04 2003) FR
- (71) Déposants (pour tous les États désignés sauf US): CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIEN-IIFIQUE [FR/FR]; 3, Rue Michel Ange, F-75794 Paris Cedex 16 (FR). UNIVERSITE DE POITIERS [FR/FR]; 15, Rue de l'Hôtel Dieu, F-86034 Poitiers Cecex (FR)
- (72) Inventeur; et
- (75) Inventeur/Déposant (pour US seulement): STRABONL, Alain [FR/FR]: 6, Rue Marcel Pagnol, F-86180 Buxerolles (FR)
- (74) Mandataire: DE BEAUMONT, Michel; Cabinet Michel De Beaumont, I. Rue Champollion, F-38000 Grenoble (FR).

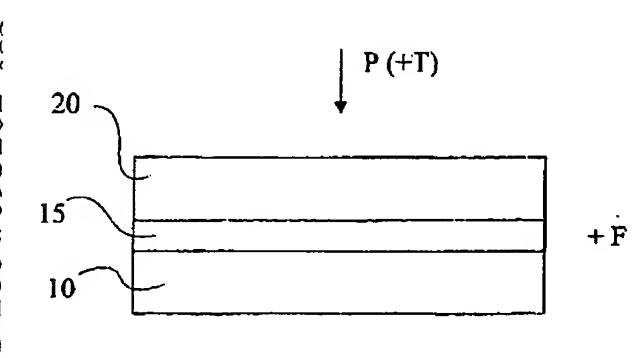
- (81) États désignés (sauf indication contraire pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, A'I, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, IJ, IM, IN, IR, IT, IZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, IZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, IJ, IM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FL, FR, GB, GR, HU, IE, II, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, IR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, IG).

Publiéc:

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux 'Notes explicatives relatives aux codes et abréviations' figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

- (54) Title: SINTERED SEMICONDUCTOR MATERIAL
- (54) Titre: MATERIAU SEMICONDUCTEUR OBTENU PAR FRITTAGE



Le matériau est utilisable dans le domaine photovoltaïque

- (57) Abstract: The invention relates to a method for forming a semiconductor material obtained by sintering powders and to a semiconductor material. The method comprises a compression and heat treatment stage such that one part of the powder is melted or becomes viscous. The material can be used in the photovoltaic field
- (57) Abrégé: L'invention concerne un procédé de formation d'un matériau semiconducteur obtenu par frittage de poudres ainsi qu'un matériau semiconducteur. Le procédé comprend une étape de compression et de traitement thermique tel qu'une partie des poudres est fondue ou rendue visqueuse.

